



IceMOS Technology



製品概要
高耐压

MEMS Super junction MOSFET

目次

1. 適用
2. 電気的特性
 - 2.1 最大定格
 - 2.1.1 EASアバランシェエネルギー
 - 2.1.2 逆回復特性時のdv/dt耐性特性
 - 2.2 熱的特性
 - 2.2.1 実装についてのガイドライン
 - 2.3 静的特性 (DC特性)
 - 2.4 動的特性 (AC特性)
 - 2.5 ゲートチャージ、ボディーダイオード特性
 - 2.6 安全動作領域について
 - 2.7 過渡熱抵抗特性について
3. 製品ファミリー
 - 3.1 製品リスト
 - 3.2 製品タイプ別のDC-DCコンバーターの出力パワーレンジ
4. アプリケーション
 - 4.1 使用されるアプリケーションのマトリクス
 - 4.2 回路図
 - 4.2.1 フルブリッジコンバーター
 - 4.2.2 LLC Resonant ハーフブリッジコンバーター(隔離タイプ)
 - 4.2.3 フォワードコンバーター(隔離タイプ)
 - 4.2.4 フライバックコンバーター(隔離タイプ)
5. パワーMOSFETの不良モードについて
 - 5.1 アバランシェ破壊(UISモード)
 - 5.2 EOS(安全動作領域を超えた過電圧および過電流破壊)
 - 5.3 ESD破壊
6. 信頼性データ
7. マーキングルール(捺印仕様)
8. 新パッケージ DFN8x8
9. パッケージの情報

製品の取り扱いについて

1. 適用:

本製品概要は、Icemos Technology Ltd.が提供する高耐圧MEMS SJMOSFET 製品の電気的特性、各種回路例、データなどを参考資料として電源製品を設計される技術者の皆様にご提案いたします。

2. 電気的特性

2.1 最大定格

ICE20N170の例 ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Maximum ratings , at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

パラメーター	記号	条件	規格値	単位
ドレイン電流	I_D	$T_c = 25^\circ\text{C}$ $T_c = 100^\circ\text{C}$	20 11	A
パルスドレイン電流	$I_{D, \text{pulse}}$	$T_c = 25^\circ\text{C}$	62	A
アバランシェエネルギー $E_{AS} = 1/2 * L * I^2 (V_{BRDSS} / (V_{BRDSS} - V_{DSS}))$	E_{AS}	$I_D = 10\text{A}$	520	mJ
MOSFET dv/dt 耐性	dv/dt	$V_{DS} = 480\text{V}$, $I_D = 5\text{A}$, $T_j = 125^\circ\text{C}$	50.0	V/ns
アバランシェ電流、繰り返し	I_{AR}	limited by T_{jmax}	10	A
ゲート・ソース電圧	V_{GS}	Static	± 20	V
		AC ($f > 1\text{Hz}$),	± 30	
消費電力	P_{tot}	$T_c = 25^\circ\text{C}$	236	W
ジャンクション温度および、動作温度	T_j, T_{stg}		-55 to +150	$^\circ\text{C}$
取り付けトルク ^a		M 3 & 3.5 screws	60	Ncm

^a When mounted on 1inch square 2oz copper clad FR-4

2.1.1 E_{AS} アバランシェエネルギー

E_{AS} アバランシェエネルギーとはMOSFETがスイッチング動作オフ時に誘電起電力が影響して流れる電流を耐圧中にアバランシェエネルギーとしてMOSFETが耐えうる耐量を示したもので、簡易的には $E = L * di/dt$ で示されます。

実際のテスト回路としては、インダクタンス(L)にオンする時間を調整して電流のエネルギーを蓄積し、一気にドレイン電流を流して負荷をかけ、アバランシェ耐量試験を行います。このL負荷試験のことを別名でUISテスト(Unclamped Inductive Switching)とも呼びます。

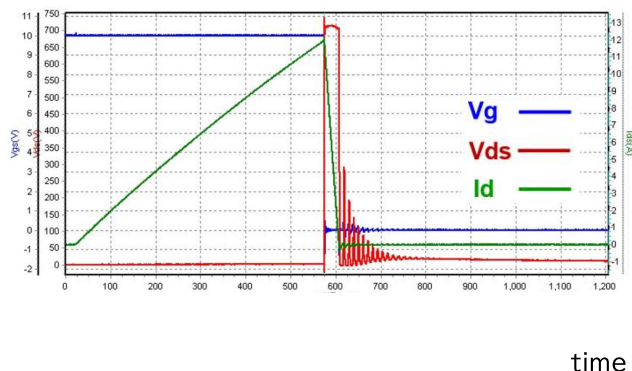


図1 UISテストの出力波形例

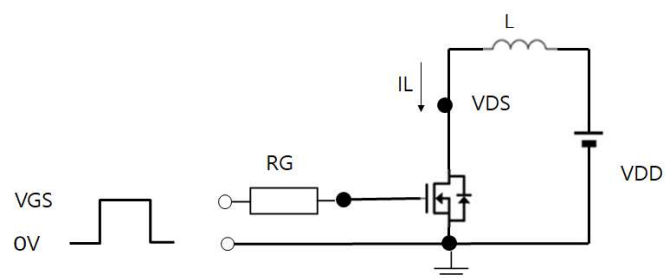


図2 測定回路例

2.1.2 逆回復特性時の dv/dt 耐性特性

SJMOSFET内の寄生npnバイポーラトランジスタとその等価回路を示します。ターンオフ時に電圧変化 dv/dt が生じると、電流がコンデンサCや抵抗Rに流れます。この電流が抵抗によって電圧が生じるため、寄生npnトランジスタのゲートがONしてしまい、さらに電流が流れるため、破壊に至る可能性があります。

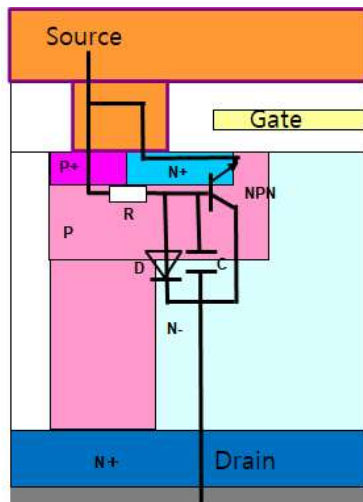


図3 寄生npnトランジスタ

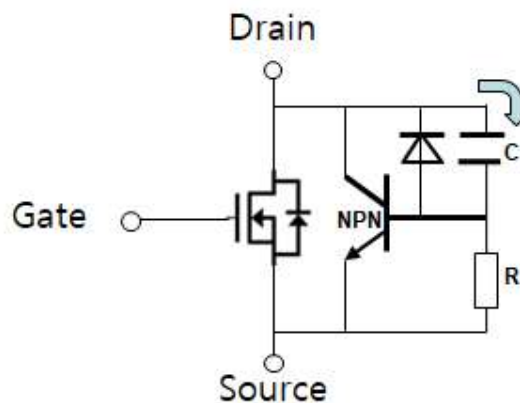


図4 等価回路図

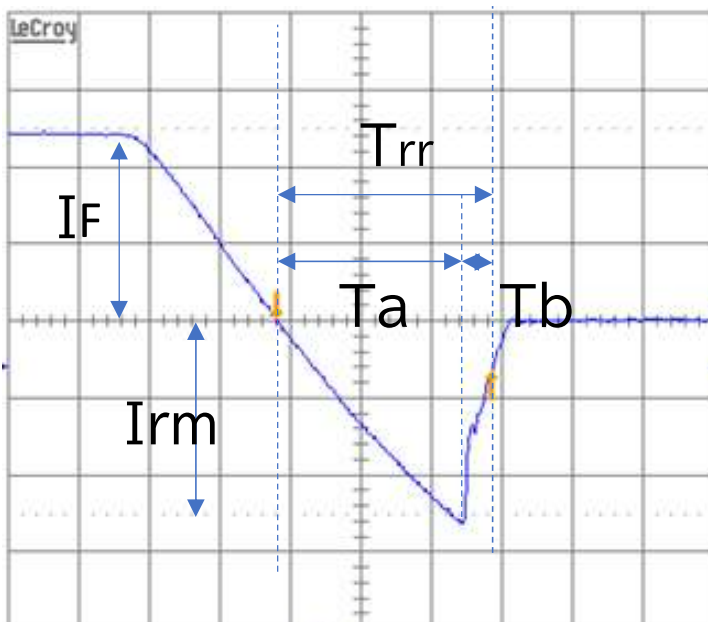


図5 逆回復時間 T_{rr} の波形
 時間の比 T_b/T_a はソフトリカバリーの指標となります。

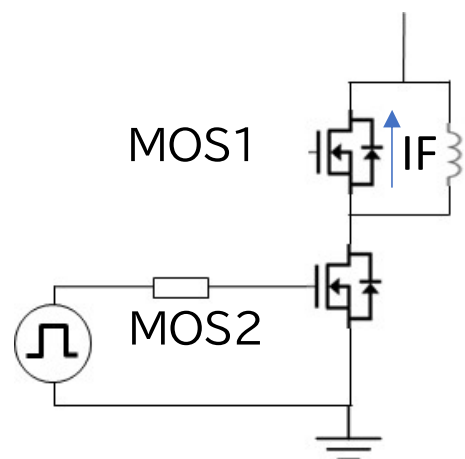


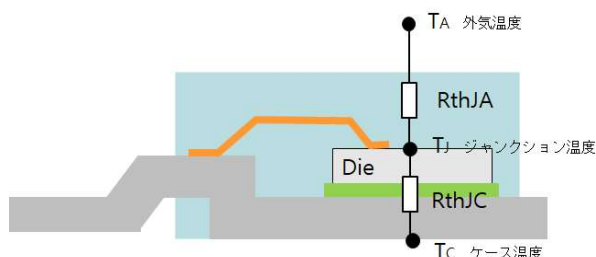
図6 スイッチング回路例
 MOS2に電流流れてからOFFすると、MOS1に I_F が流れます。再びMOS2がONするとこの電流がMOS2に流れ、MOS1のボディダイオードは逆回復動作として電圧が上昇、この dv/dt 変化の電流波形が図5に示されます。

2.2 熱的特性

パラメーター	記号	測定条件	規格値			単位
			Min	Typ	Max	

Thermal characteristics

熱抵抗 (ジャンクションーケース間)	R_{thJC}		-	-	0.53	°C/ W
熱抵抗 (ジャンクションー外気間)	R_{thJA}	leaded	-	-	62	
実装温度 (ウエーブソルダーリング10秒)	T_{sold}	1.6mm (0.063in.) from case for 10 s	-	-	260	°C



$$P_{tot} = I \cdot I \cdot R_{max} \cdot T_c = (T_J - T_c) / R_{thJC}$$

$$= (150 - 25) / 0.53$$

$$235.8491$$

図7 各温度のポイントの定義および消費電力の計算
PTOT(消費電力)は熱抵抗のRthJCをもとに算出されます。

3.2.1 実装についてのガイドライン (JSTD020/JSTD-020より鉛フリープロセス参照)

方法(method)	はんだ温度 (solder temp)	浸漬時間 (Duration)	回数
フロー/リフロー	260°C MAX	10sec MAX	2 times
手はんだ(Soldering iron)	380°C MAX	3sec MAX	1 time

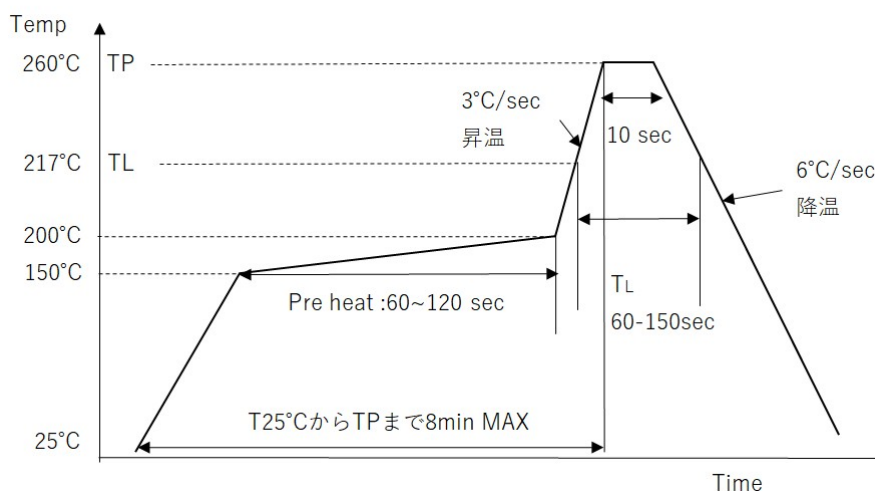


図8 フロー温度プロファイル例

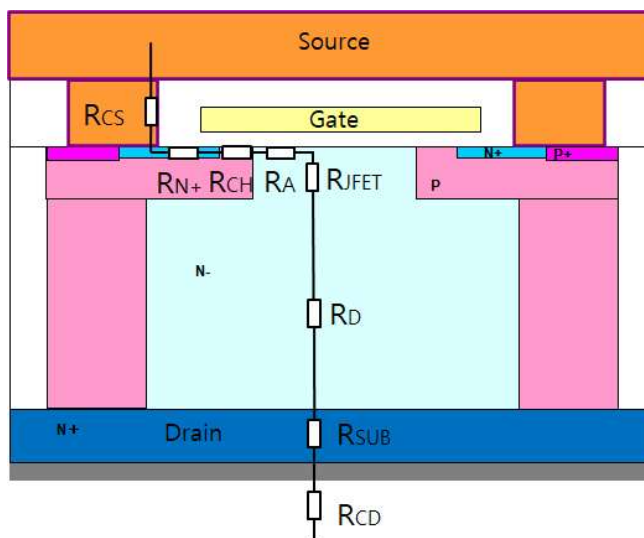
2.3 静的特性（DC特性）（ $T_j=25^\circ\text{C}$ ） ↓ : 温度依存あり

パラメーター	記号	測定条件	規格値			単位
			Min	Typ	Max	

Electrical characteristics , at $T_j=25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Static characteristics

ドレイン・ソース破壊電圧 ↓ PとNのチャージバランスや $R_{DS(on)}$ と相関あり	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS}=0\text{ V}, I_D=1\text{ mA}$	600	650	-	V
ゲート閾値電圧 ↓ スイッチング動作に影響	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.1	3	3.9	
ドレイン遮断電流 ↓	I_{DSS}	$V_{DS}=600\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_j=25^\circ\text{C}$	-	0.1	1	μA
		$V_{DS}=600\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_j=150^\circ\text{C}$	-	100	-	
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20\text{ V}, V_{DS}=0\text{ V}$	-	-	100	nA
ドレイン・ソース オン抵抗 ↓ オン特性損失に関連する重要 パラメータ	R_{DS} (on)	$V_{GS}=10\text{ V}, I_D=10\text{ A}, T_j=25^\circ\text{C}$	-	0.17	0.199	Ω
		$V_{GS}=10\text{ V}, I_D=10\text{ A}, T_j=150^\circ\text{C}$	-	0.49	-	
ゲート抵抗	R_G	$f=1\text{ MHz}, \text{open drain}$	-	3.8	-	Ω



$R_{DS(on)}$ は以下の成分を
合わせた値：
 R_{CS} : ソース・コンタクト抵抗
 R_{N+} : ソースN+抵抗
 R_{CH} : チャネル抵抗
 R_D : ドリフト抵抗(メイン成分)
 R_{JFET} : JFET抵抗
 R_A : 蓄積抵抗
 R_{SUB} : 基板抵抗
 R_{CD} : ドレイン・コンタクト抵抗

図9 オン抵抗の成分

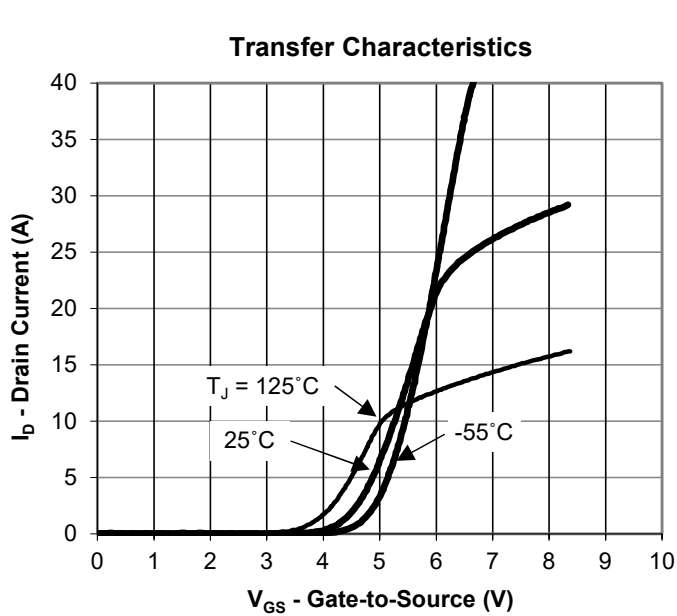


図10の V_{GS} - I_{DS} 特性
 $V_{GS(th)}$ 以上流すとドレインソース間に電流が流れだします。温度によって特性が影響します。

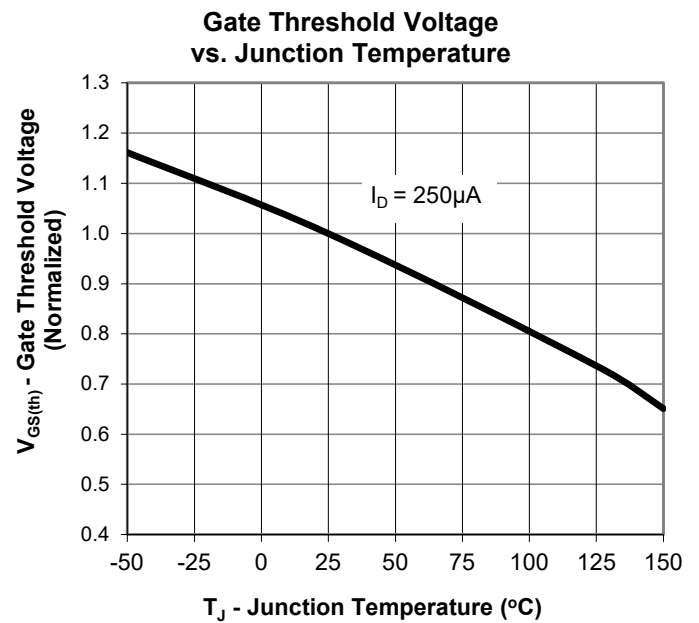


図11 $V_{GS(th)}$ とジャンクション温度の関係

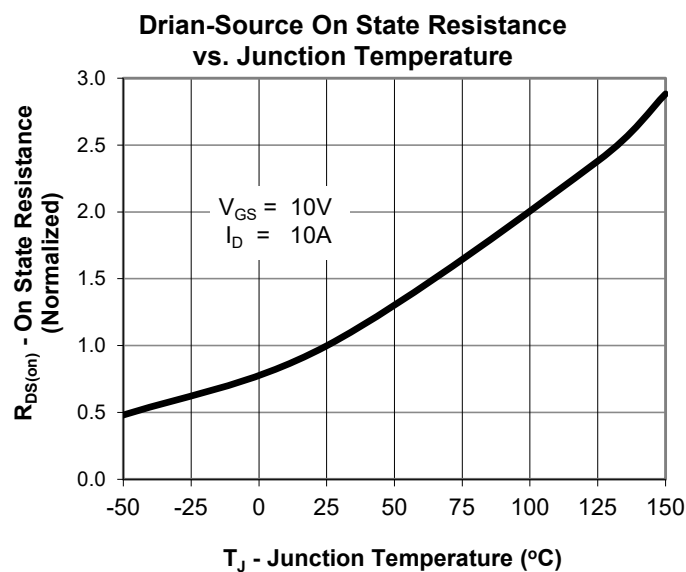


図12 オン抵抗 $R_{DS(ON)}$ とジャンクション温度の関係

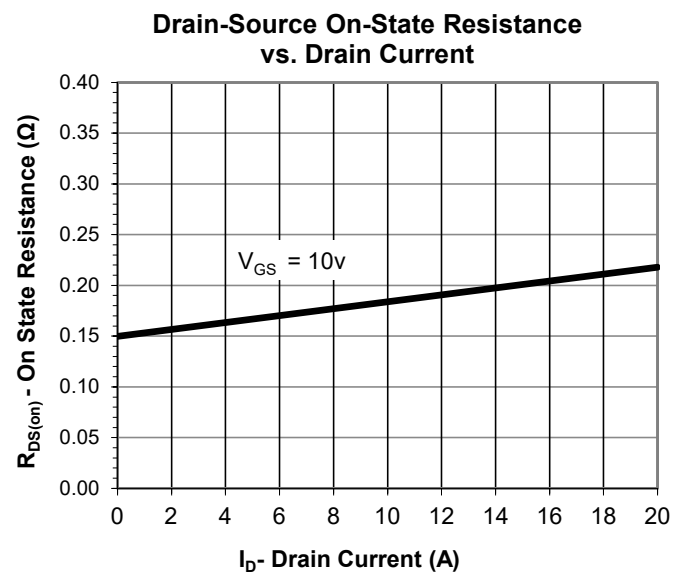


図13 I_D - $R_{DS(ON)}$ 特性

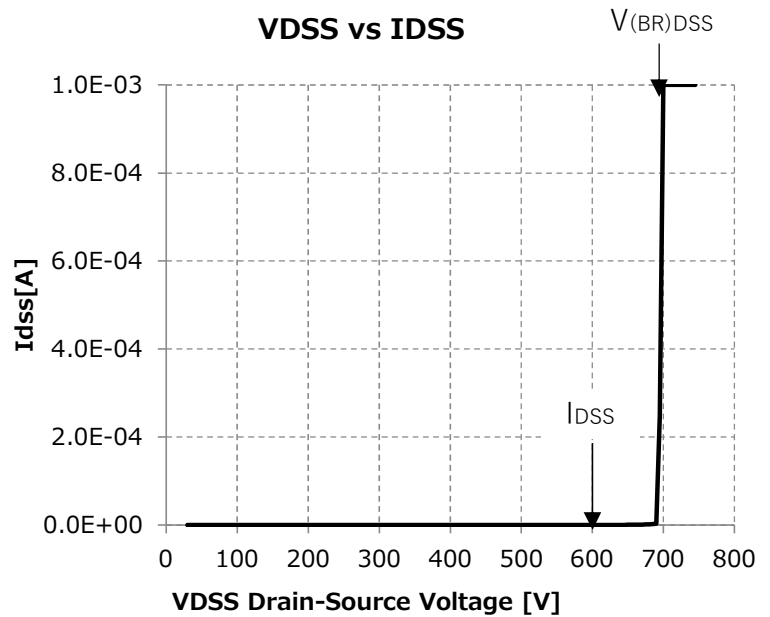
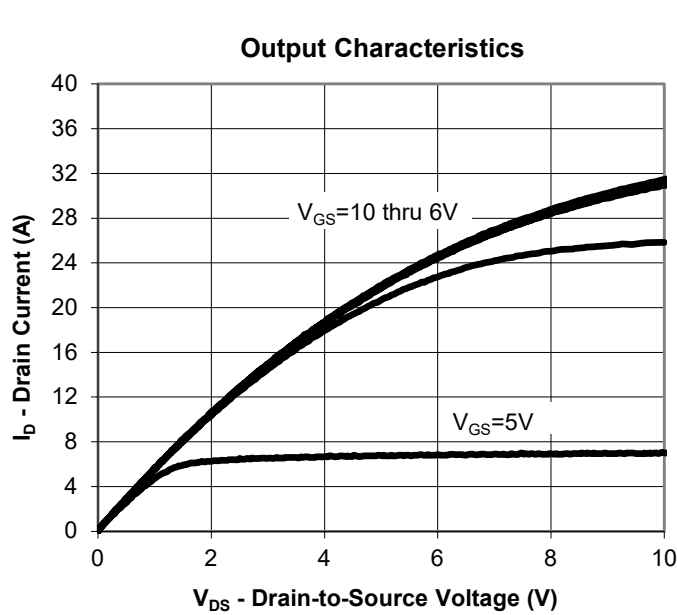


図14 V_{DS} - I_D 特性

V_{DS} —ドレイン・ソース間電圧と I_D —ドレイン電流の出力特性について
ゲート電圧を $V_{GS(th)}$ 以上に上げることで、ドレイン電流をドレイン電圧に応じて流します。

図15 V_{DSS} - I_{DSS} 特性

ゲート電圧0Vの状態ではドレイン・ソース間に電圧を加えていくと雪崩電流が流れだし、その時の規定の電流に達した電圧をブレークダウン電圧(ドレイン・ソース間破壊電圧)として $V_{(BR)DSS}$ と定義します。

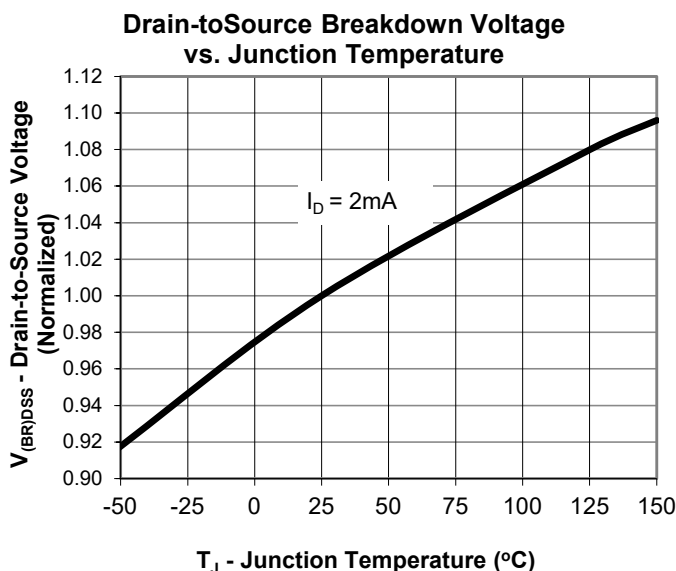


図16 $V_{(BR)DSS}$ とジャンクション温度の関係

25 $^{\circ}C$ を1としたとき、相対的に温度が上がると、 $V_{(BR)DSS}$ 電圧も上がります。

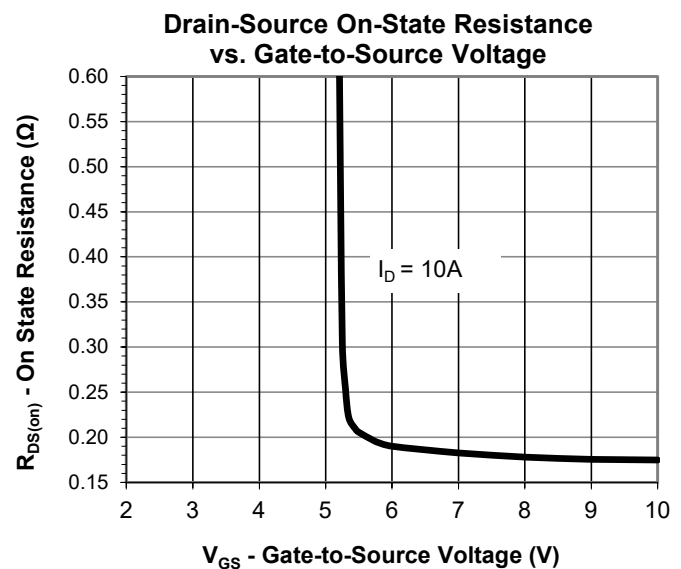


図17 V_{GS} - $R_{DS(on)}$ 特性

V_{GS} —ゲート・ソース間電圧と $R_{DS(on)}$ オン抵抗の関係
 I_D 10Aを流すために必要な電圧と、その時の $R_{DS(on)}$ オン抵抗の値を示します。

2.4 動的特性（AC特性）（ $T_j=25^\circ\text{C}$ ） ⚠ :温度依存あり

パラメーター	記号	測定条件	規格値			単位
			Min	Typ	Max	

Dynamic characteristics

入力容量 VDSに依存	C_{iss}	$V_{GS}=0\text{ V},$ $f=1\text{ MHz}$	$V_{DS}=25\text{ V}$	-	2064	-	pF
出力容量 VDSに依存	C_{oss}		$V_{DS}=100\text{ V}$	-	87	-	
逆伝達容量 VDSに依存	C_{rss}		$V_{DS}=25\text{ V}$	-	18	-	
相互コンダクタンス ⚠	g_{fs}	$V_{DS}>2 \cdot I_D \cdot R_{DS},$ $I_D=10\text{ A}$		-	17	-	S
ターンオン遅延時間 VGS, Rg, Qgdに依存	$t_{d(on)}$	$V_{DS}=380\text{ V}, V_{GS}=10\text{ V},$ $I_D=10\text{ A},$ $R_G=4\Omega$ (External)	-	-	23.2	-	ns
上昇時間 Vg, Rg, Qgdに依存 ターンオン損失に影響	t_r		-	-	11.8	-	
ターンオフ遅延時間 VGS(th), Rg, Qgdに依存	$t_{d(off)}$		-	-	92.5	-	
下降時間 VGS(th), Rg, Qgdに依存	t_f		-	-	3.9	-	

Capacitance

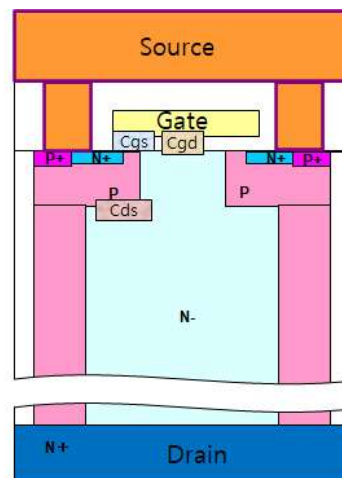
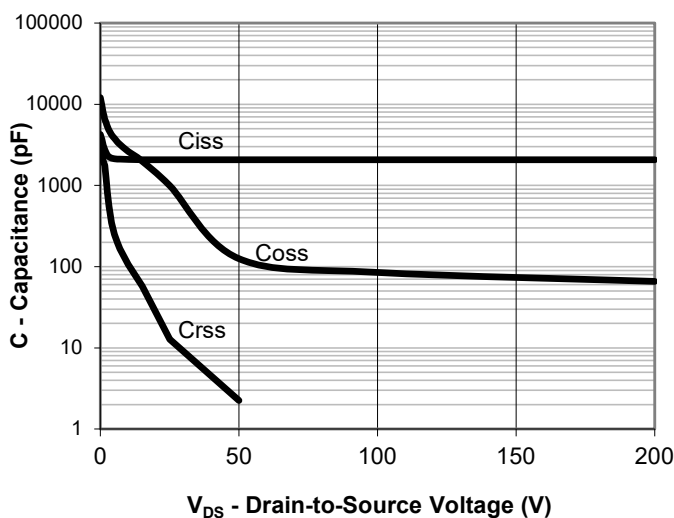


図18 各静電容量 C_{iss} , C_{oss} , C_{rss} の
VDS依存の関係

図19. SJMOSFETの簡易構造図と静電容量

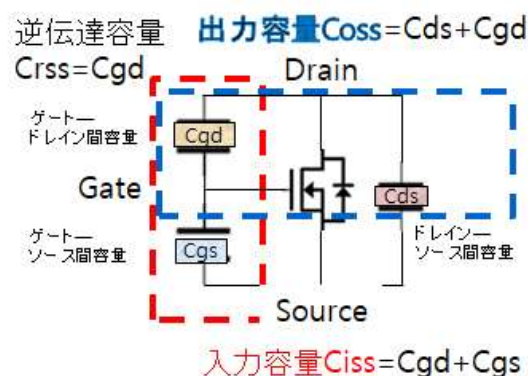
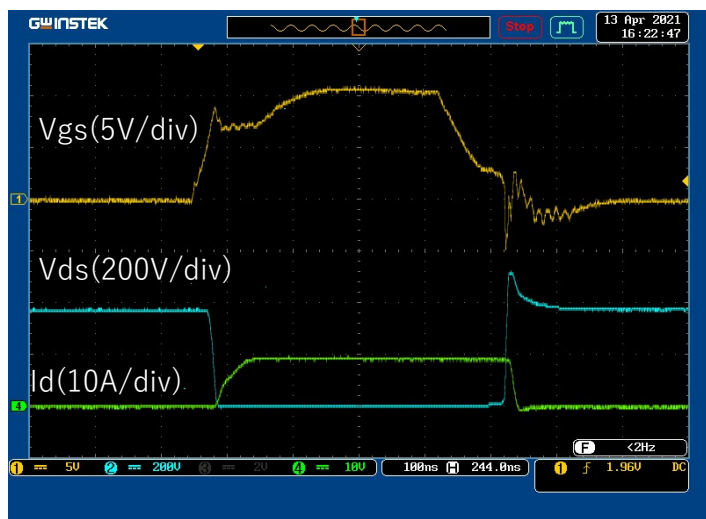


図20デバイス回路図における C_{iss} , C_{oss} , C_{rss} とそれぞれの寄生容量の関係

ICE20N170 のスイッチング特性例@ Id 10A.



Td (on) (ns)	tr (ns)	Td (off) (ns)	Tf (ns)	Condition
23.0	11.5	82.2	5.5	VDS=380V VGS=10V ID=20A Rg=4ohm (external)
23.2	11.8	92.5	3.9	VDS=380V VGS=10V ID=10A Rg=4ohm (external)

測定コンディション 20Aと10Aに
大きな差は見られない。

Duty50%で周波数は380kHzとなる。
(安全率を適用しない場合)

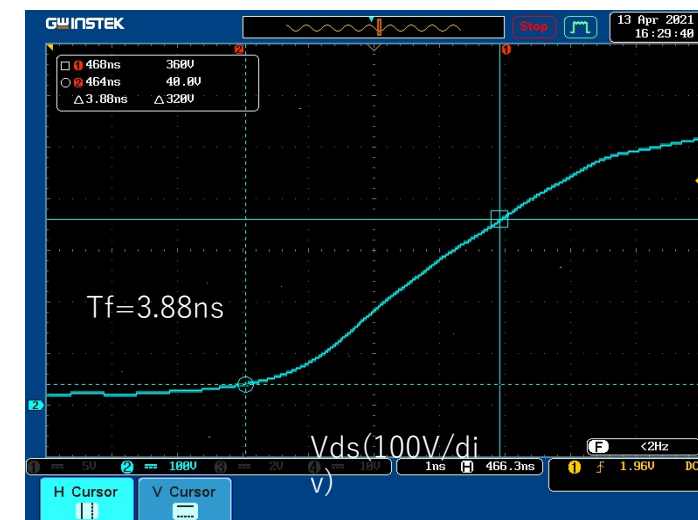
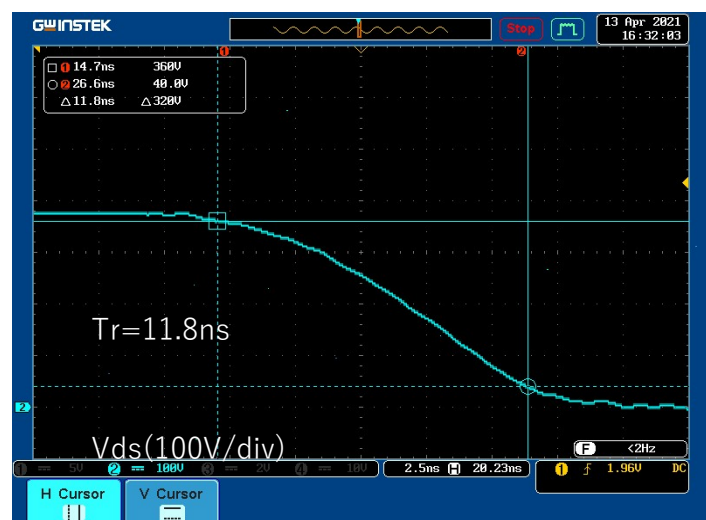
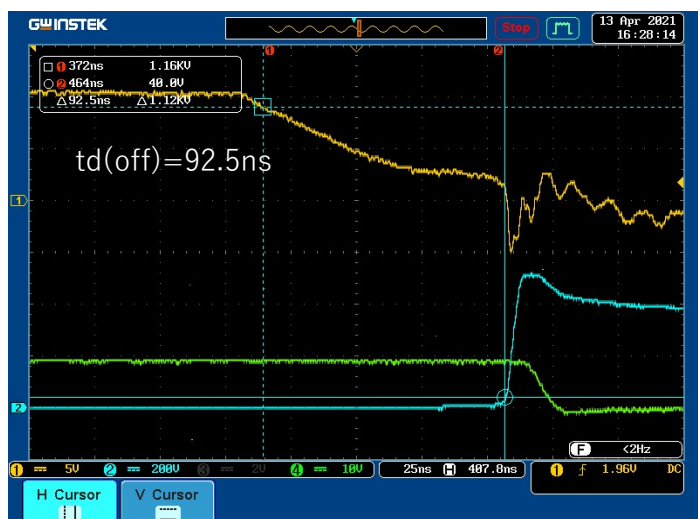
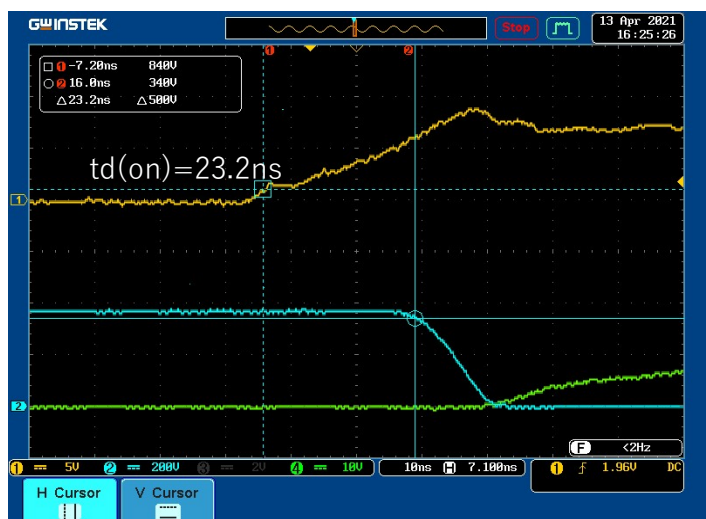


図21 スwitchング特性のグラフ

この文書の内容については予告なく変更になることがあります。重要事項、免責条項については最後のページをお読みください。

Applications Guide Rev.8

2.5ゲートチャージ、ボディーダイオード特性（ $T_J=25^\circ\text{C}$ ） $\downarrow$ ：温度依存あり

パラメーター	記号	測定条件	規格値			単位
			Min	Typ	Max	

Gate charge characteristics

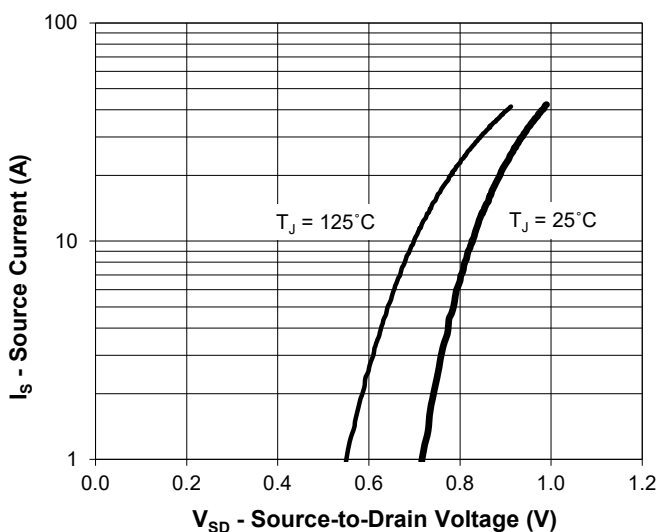
ゲート・ソース 電荷量	Q_{gs}	$V_{DS}=480\text{V}, I_D=20\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$	-	8	-	nC
ゲート・ドレイン 電荷量 スイッチング特性に影響	Q_{gd}		-	19	-	
トータルゲートチャージ量 ゲート電圧が ドライブ損失に影響	Q_g		-	59	-	
ゲートプラトー電圧 スイッチング時に、ミラー容量の 充放電が始まるゲート電圧の値。	$V_{plateau}$		-	4.2	-	V

Reverse Diode

(ソースとドレイン間の特性)

ソース電流 MOSFETのボディーダイオードの 順方向電流の許容最大値(連続)	I_S	$V_{GS}=0\text{V}$	-	-	20	A
ダイオードの順方向電圧 $\downarrow$ ボディーダイオードに順方向の電 流が流れたときの電圧	V_{SD}	$V_{GS}=0\text{V}, I_S=I_F$	-	0.9	1.2	V
逆回復時間 $\downarrow$ 逆回復電流が消滅するまでの時 間	t_{rr}	$V_{RR}=480\text{V}, I_S=I_F, dI_F/dt=100\text{ A}/\mu\text{S}$	-	358	-	ns
逆回復電荷量 逆回復電流が消滅するまでの 電荷量	Q_{rr}		-	6.8	-	μC
ピーク逆回復電流 逆回復特性時のピークの電流値	I_{rm}		-	43.1	-	A

Source-Drain Diode Forward Voltage



ボディーダイオード

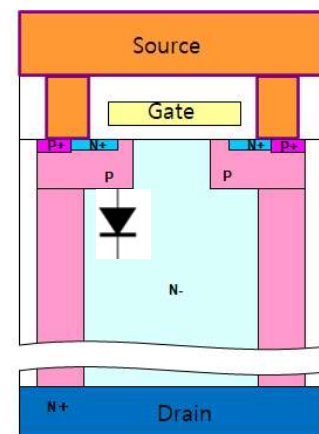
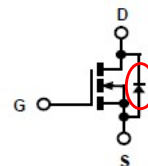


図22 ソースドレイン間にあるダイオードの順方向電圧に流れる電流の関係
 V_{SD} ソース・ドレイン電圧と I_S ーソース電流

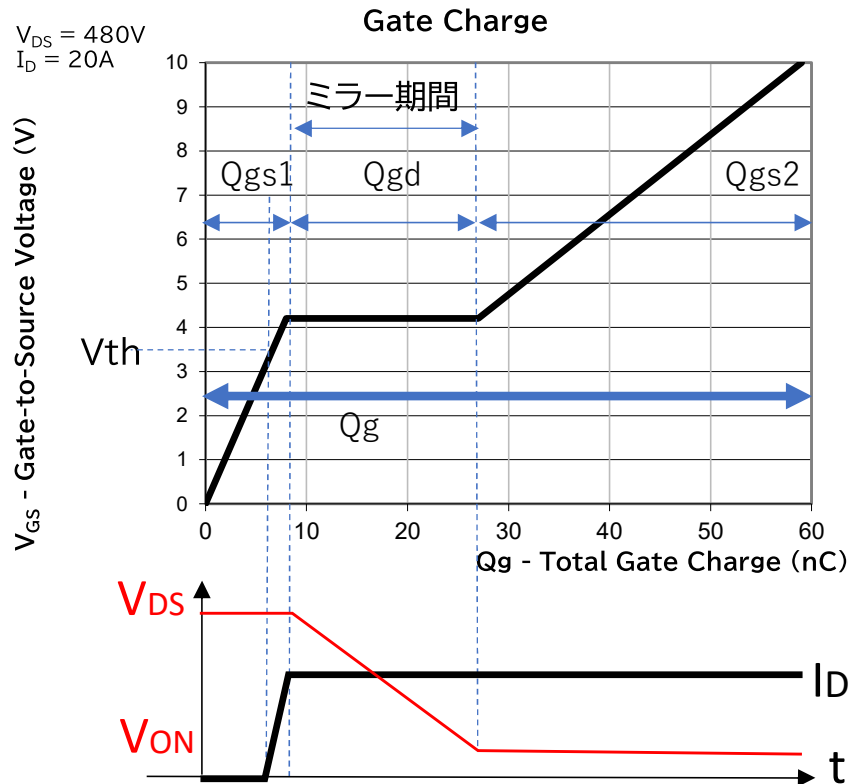


図23 ゲートの電荷容量の特性

$$Q_{gs} = Q_g - Q_{gd}$$

$$Q_{gs} = Q_{gs1} + Q_{gs2}$$

ゲートへ定電流印加するとゲート電圧があがり、MOSFETがオンし、ゲートとソース間そしてミラー期間にゲートとドレイン間に電荷がチャージされます。このときのゲート電流と時間の総量でゲート電荷量 Q_g が決まります。ゲートドライブロスにつながるの、低い値が良いとされます。

FOM :Figure Of Meritはパワー半導体の性能指数として使われ、 $FOM = R_{DS(on)} \times Q_g (\Omega \cdot nC)$ で示されます。より低い値が優れた特性となります。

2.6 安全動作領域について

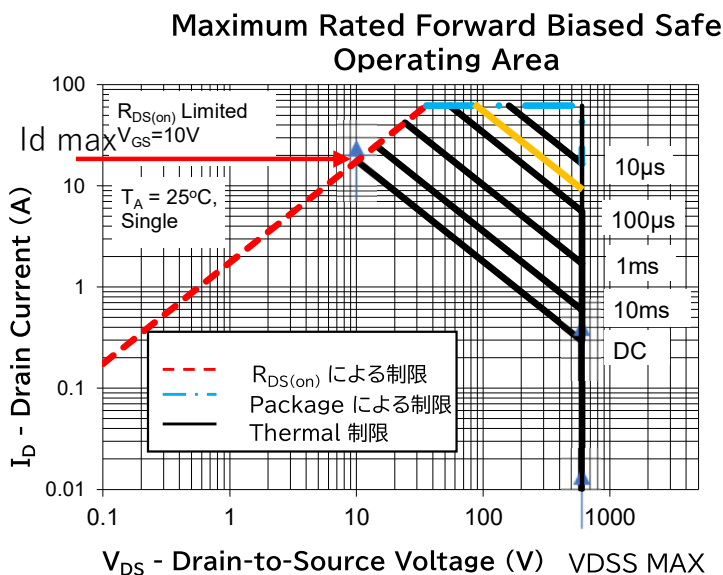


図24 安全動作領域

I_{Dmax} , $R_{DS(on)}$ 、チャネル損失 $PW=10ms$ 、 BVR_{DS} で制限される領域内で使用

この表は $25^\circ C$ を基本に表示されていますが、ケース温度が上がるとSOA範囲が狭まります。

例：パルス幅10 μsec 、ケース温度 $T_c = 75^\circ C$ の時どのようにSOAが狭まるか説明します。

ケース温度 T_c へ温度変換するときは、Derating Rate $D = (150 - T_c) / 125 \times 100$ として計算します。

$PW = 10\mu s$, $T_c = 75^\circ C$ の保証は

$$16A \times 600V = 9600W$$

$D = 0.6$ なので、

$$P_d(75) = P(25) \times D$$

$$= 9600 \times 0.6$$

$$= 5580W$$

よって、図のオレンジのラインがパルス幅10 μsec 、 $T_c = 75^\circ C$ の時のSOA範囲となります。

3.7 過渡熱抵抗特性について

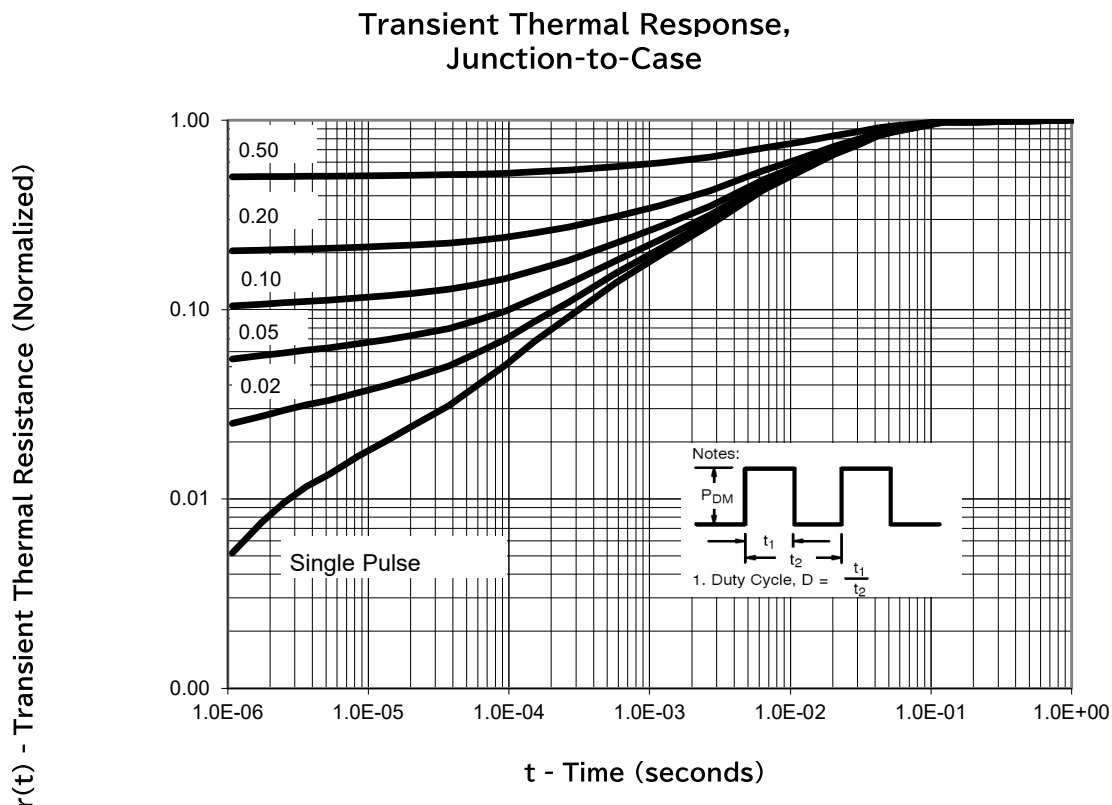


図25 過渡熱抵抗特性 $r(t)$ -パルス幅時間特性

t_1 =Pulse Width= PW

t_2 =Total Time

Duty= t_1/t_2

MOSFETのチャネル上昇 ΔT_{ch} を算出するのに、図24から $r(t)$ の値を参照します。

例1パルス幅 t_1 $PW=10ms$, $D=0.2$ (Duty Cycle=20%)のとき、消費電力60Wのときの温度上昇はいくらになりますか。

グラフより $r(t)=0.6$ 、 $R_{thjc}=0.69\text{degC/W}$ によって
 $\Delta T_{ch}=P \cdot r(t)=60 \times 0.6 \times 0.69=24.84^\circ\text{C}$

例2 ケース温度 $T_c=85^\circ\text{C}$ 、電力40W、印加時間 10ms, Single Pulseのとき
 T_j はいくらになりますか。

$T_c=85\text{degC}$ 、 $R_{thjc}=0.69\text{degC/W}$ 、 $P=40W$ 、Duty=0、 $r(t)=0.5$ によって
 $\Delta T_{ch}=P \cdot r(t)=40 \times 0.5 \times 0.69=13.8^\circ\text{C}$
 $T_j=T_c+P \cdot r(t)=85+(40 \times 0.5 \times 0.69)=98.8^\circ\text{C}$

例3 ケース温度 $T_c=85^\circ\text{C}$ 、周波数2kHz, Duty Cycle=20%, ピーク電力50W
 のとき、ジャンクション温度 T_j はいくらになりますか。

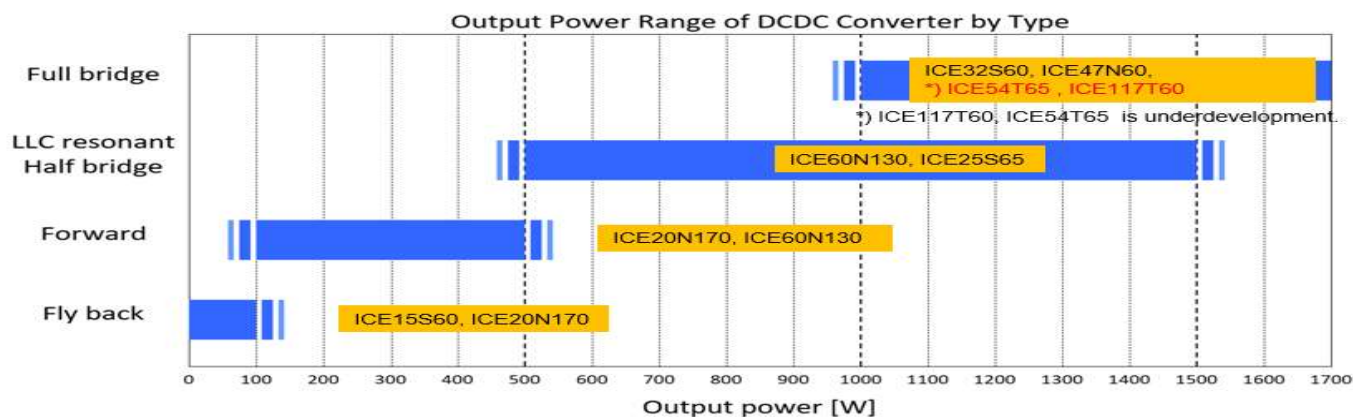
$T_c=85\text{degC}$ 、 $R_{thjc}=0.69\text{degC/W}$ 、 $P=50W$ 、Duty=0.2、 $f=2\text{kHz}$
 $r(t)=0.24$ Pulse width=Duty $\cdot 1/f=0.2/2000=1E-4\text{sec}$
 $T_j=T_c+P \cdot r(t)=85+(50 \times 0.24 \times 0.69)=93.28^\circ\text{C}$

3. 製品ファミリー

3.1 製品リスト

GEN	Product	BVDSS Min. (V)	ID Max. (A)	RDSON Max. (Ω)	Qg Typ. (nC)	FOM (Ω· nC)	IAR (A) Avalanche Current	Package *Pbfree TO=TO220* FP=Full Pak* W=TO247* D=TO252 L=DFN88 ,LK=DFN56 B=TO263 T=TOLL C=Wafer*
1	ICE47N60	600	47	0.068	189	12.85	20	W,C
	ICE60N130	600	25	0.15	84	12.60	11.5	TO,FP,W,C,B
	ICE22N60	600	22	0.16	84	13.44	11	TO, B ,W, T
	ICE20N170	600	20	0.199	59	11.74	10	TO,FP,W,C,B,T
	ICE20N60	600	20	0.19	59	11.21	10	TO,FP,W,B,C,T
	ICE19N60	600	19	0.22	59	12.98	9.5	L8x8
	ICE15N73	730	15	0.35	75	26.25	7.5	TO,FP,W ,T
	ICES15N60	600	15	0.24	52	12.48	9.5	TO,FP,L8x8,B,T
	ICE13N60	600	13	0.27	48	12.96	9	TO,FP,L8x8,B,T
	ICE11N70	700	11	0.25	84	21.00	5	TO,FP,W,B,C ,T
	ICE10N60	600	10	0.33	43	14.19	5	TO,FP,W,B,L8x8,T
	ICES10N60	600	10	0.36	40	14.40	7	D
	ICE8N60	600	8	0.52	32	16.64	6	TO,FP,W,B,L8x8, T,D,LK
2	ICE32S60	600	32	0.078	47	3.67	10	TO,FP,W,C,T
	ICE25S65	650	25	0.133	34	4.52	8	TO,FP,W,C,B, T
	ICE24S65	650	24	0.141	34	4.79	8	L8x8
	ICE15S60	600	15	0.175	30	5.25	5	TO,FP,W,C,B ,T
	ICE14S65	650	14	0.195	24	4.68	5	TO,FP,W,C,B ,T
	ICE8S65	650	7.8	0.4	11.5	4.60	2.7	TO,FP,W,B,C,D,LK56,T

3.2 製品タイプ別のDC-DCコンバーターの出力パワーレンジ



回路は出力パワー毎に異なります。フルブリッジ回路は1700W 以上出ることがありますので、出力パワーに合った製品をお選び下さい。例えば、100Wのフライバックであれば、ICE20N170がMax Id=20Aとして使用推奨、Max Id=15Aであれば、ICE15S60が推奨されます。

この文書の内容については予告なく変更になることがあります。重要事項、免責条項については最後のページをお読みください。

Applications Guide Rev.8

4.0 アプリケーション

4.1 使用されるアプリケーションのマトリクス ★:各アプリケーションで使われる回路を表示

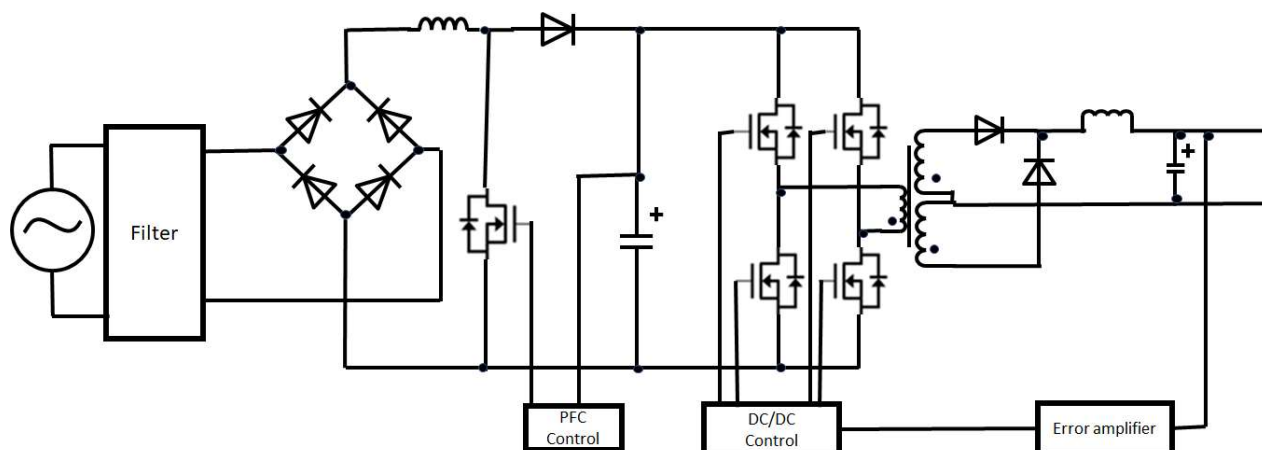
#	アプリケーション	出力電力 (W)		回路								ICEMOS Product
				AC-DC			DC-DC				DC-AC	
		Min	Max	Half wave	Full Wave1	Full Wave2	Fly back	For ward	LLC Half Bridge	Full Bridge	Inverter	
1	SMPS 力率改善	500							★	★		ICE25S65 ICE60N130
2	LLC ハーフブリッジ	1000								★		ICE47N60 ICE32S60
3	低電力SMPS 疑似共振フライバック		100				★					ICE8S65,ICE8N60, ICE10N60,ICE15S60
4	高電力SMPS LLC ハーフブリッジ	500	1500						★			ICE47N60 ICE32S60
5	ATX電力	200	1600	★	★	★	★	★	★			ICE47N60 ICE32S60
6	LED テレビ(14インチ)	5k-140inch				★				★		ICE32S60 ICE47N60
7	LED ライト	20	500	★	★	★	★	★				ICE25S65 ICE60N130
8	データセンター AC/DC (サーバー・テレコム)	500k-1k node				★				★		ICE32S60 ICE47N60
9	急速充電器	3k	400k			★				★		ICE47N60
10	チャージャー PC アダプタ	36	90	★	★		★					ICE8S65,ICE8N60, ICE10N60,ICE15S60
11	TV 電源	24	410		★	★	★	★				ICE25S65 ICE60N130
12	UPS	500	10k			★			★	★	★	ICE32S60 ICE47N60
13	太陽光インバータ	300	6k					★	★	★	★	ICE32S60 ICE47N60
14	HID道路照明	22	500			★		★	★			ICE25S65 ICE60N130
15	ゲーム	100	200		★	★		★				ICE60N130 ICE20N170
16	LED サイン電灯	10	250	★	★			★				ICE60N130 ICE20N170
17	電動自転車	600	40k			★			★	★		ICE32S60 ICE47N60
18	プリンター	10	1500	★	★	★	★	★	★	★		ICE32S60 ICE47N60
19	家電 冷蔵庫	200	300			★			★	★	★	ICE60N130 ICE20N170
20	家電 洗濯機	800	1500			★			★	★	★	ICE32S60 ICE47N60
21	オーディオランプ	200 x n	5k x n			★			★	★		ICE32S60 ICE47N60
22	プロジェクター	300	2k			★		★	★	★		ICE32S60 ICE47N60
23	自動車オーディオ	10 x n	100xn				★	★				ICE47N60 ICE32S60
24	ナビゲーション	10	20				★					ICE8S65,ICE8N60, ICE10N60,ICE15S60
25	3D プリンター	180	1500	★	★	★	★	★	★	★		ICE32S60 ICE47N60
26	スマホアダプタ	20	90	★	★		★					ICE15S60 ICE20N170
27	組立電源	320	1300			★			★	★		ICE47N60
28	タブレット端末	200	1500	★	★		★					ICE15S60 ICE20N170
29	極小インバータ	200	1500						★	★	★	ICE47N60

4.2 回路図

4.2.1 フルブリッジコンバーター(絶縁型)

サーバー電源回路構成例:

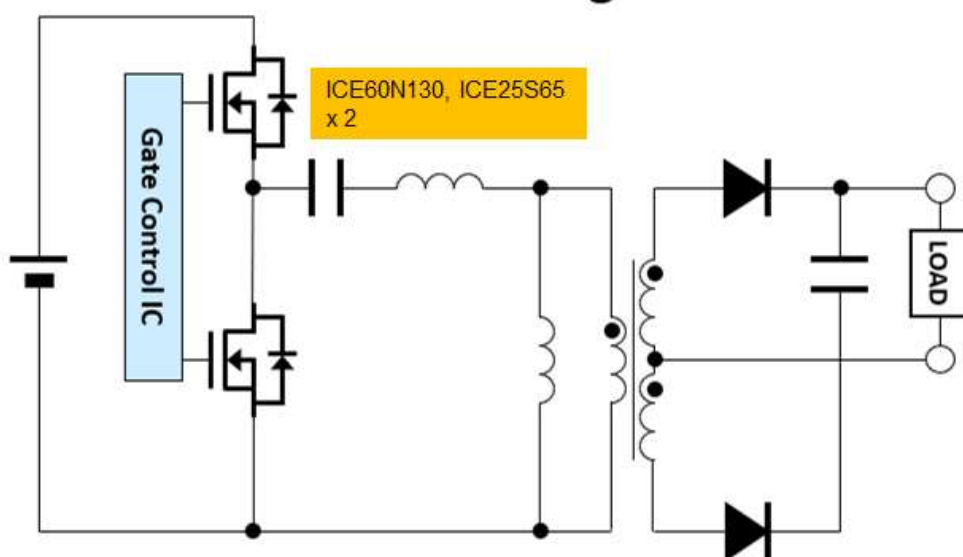
ICE32S60, ICE47N60, ICE117T60 x 4



ICE47N60やICE32S60を4個使用

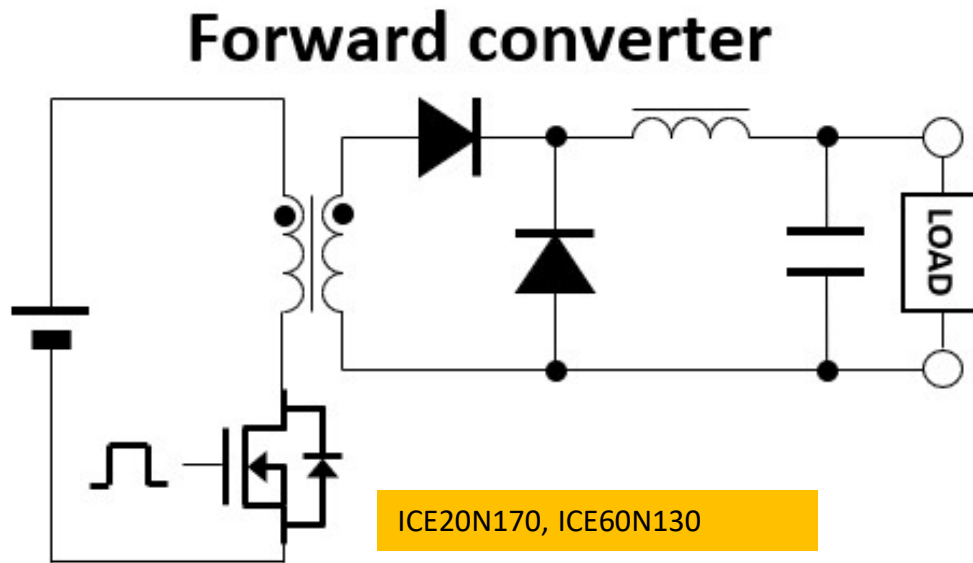
4.2.2 LLC Resonant ハーフブリッジコンバーター(絶縁型)

LLC Resonant Half Bridge Converter



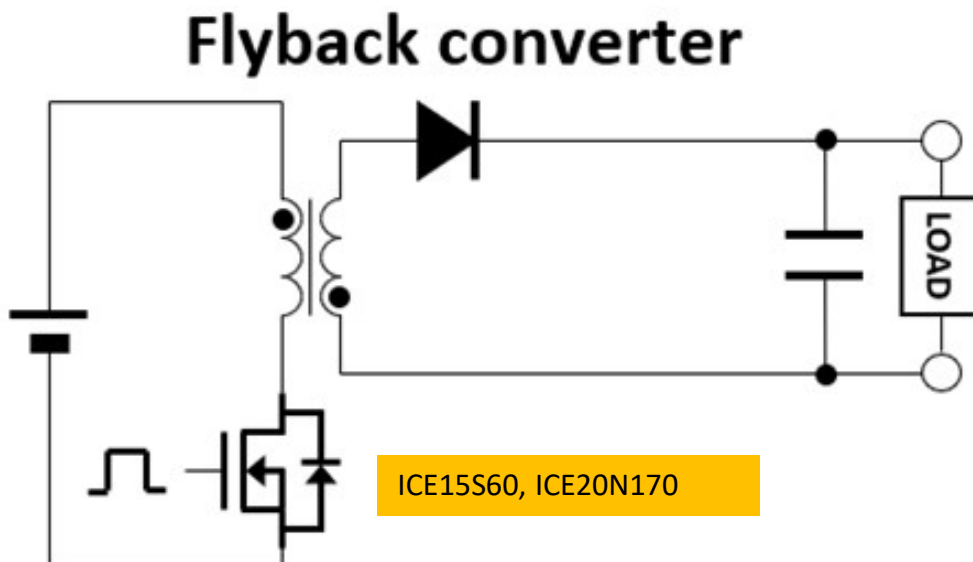
ICE60N130やICE25S65を2個使用した例

4.2.3 フォワードコンバーター(絶縁型)



ICE20N170, ICE60N130を1つ使用した例。このシステムは広範囲の出力を供給できます。フライバックに比べ、ダイオードとチョークコイルを入れる必要がありますが、リップル電圧は低くなります。出力電圧は一次側と二次側のTurn比で決まります。

4.2.4 フライバックコンバーター(絶縁型)



ICE15S60やICE20N170を2個使用した例

リップル電圧は他のコンバーターと比べると大きいので比較的大き目のキャパシターが必要となる。出力電圧は一次側と二次側のTurn比で決まります。

5. パワーMOSFETの不良モードについて 主に、以下のような不良モードがあります。

5.1 アバランシェ破壊(UISモード)

L負荷回路のようなスイッチングオフ時に発生するEAS耐量以上の電圧・電流負荷により、デバイスが破壊に至ります。

VG(th)劣化やドレインソース間のショートなどの現象が確認されます。

アバランシェ状態のチャネル温度Tjが150℃以下であることも必要です。

5.2 EOS(安全動作領域を超えた過電圧および過電流破壊)

サージ電圧、過電流、熱的ストレスなど、デバイスの安全動作領域を超えたストレスが加わると電氣的オーバーストレスとして、メタル焼損やシリコンが溶解するなど破壊痕が残ります。3端子がショートするなどの現象が確認されます。

サージ耐量としては、IEC61000-4-5 Surge Generatorによるクラス2 1000Vでゲートやソース周りの破壊が確認されます。

5.3 ESD破壊

弊社のSJMOSFETのESD耐量はMIL-STD-1686の電圧レンジにより

Human Body Model クラス3(4000-15999V)

Machine Model クラスM5>+-800Vのカテゴリーの耐量となります。

ESDによりポリゲートやゲート酸化膜破壊によるゲートリーク、ドレイン-

ソース間の抵抗性ショートなどの不具合が発生することがあります。

お取り扱い時は1MΩのアース、装置の設置などのESD対策が必要となります。

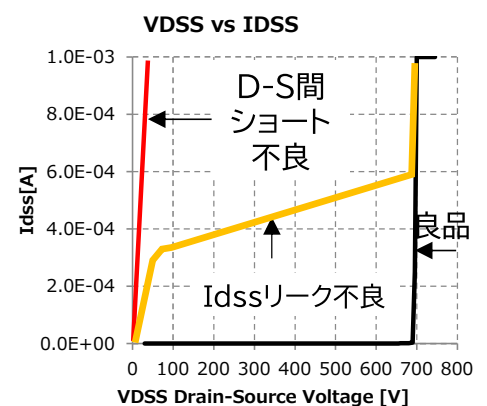
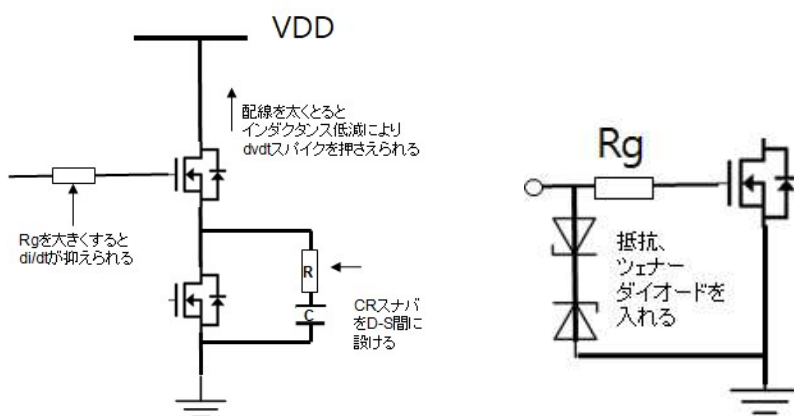
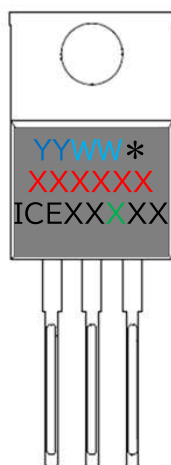


図26 内蔵ダイオード破壊への対策例 図27 ESDへの回路対策例 図28 破壊時の特性例

6. 信頼性データ

Items	Test Description(Abbr.) テスト項目	Test method. テスト方法	Stress Condition 試験条件	Result 結果
1	Temperature Cycle(TCT)	JESD22-A104	1000 cycles, ΔT_j -55 to 150°C	PASS 合格
2	High Temp storage(HTS)	Mil-Std. 750 Method 1032	500 hrs, $T_j = 150^\circ\text{C}$	PASS 合格
3	Stedy State Gate Bias positive (HTGB)	Mil-Std. 750 Method 1042-B	1000 hrs, $V_{GS} = +24\text{V}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	PASS 合格
4	Steady State Gate Bias negative (HTGB)	Mil-Std. 750 Method 1042-B	1000 hrs, $V_{GS} = -24\text{V}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	PASS 合格
5	Steady State Reverse bias (HTRB)	Mil-Std. 750 Method 1042-A	1000 hrs, $V_{DS} = 480\text{V}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	PASS 合格
6	High Temp Hugh Humidity Reverse Bias (H3TRB)	Mil-Std. 750 Method 1042-A	1000 hrs, $V_{DS} = 80\%$ of BVDSS $T_j = 85^\circ\text{C}$, RH = 85%	PASS 合格
7	Pressure Cooker Test (PCT)	Method JESD22-A102	121C 100% RH, 205Kpa,96 hours	PASS 合格
8	Highly Accelerated stress test (HAST)	JESD22-A110D	130DegC 85% RH, 230Kpa, 96 hours	PASS 合格
9	Resistance to Solder Heat Test (RSH)	JESD22-B106(PTH)	265degC 10-12secss 3 cycles	PASS 合格
10	Solderability	JESD22-B102E	260degC 10 secs	PASS 合格

7. マーキングルール(捺印仕様)



YY=西暦の末尾二桁

WW=週

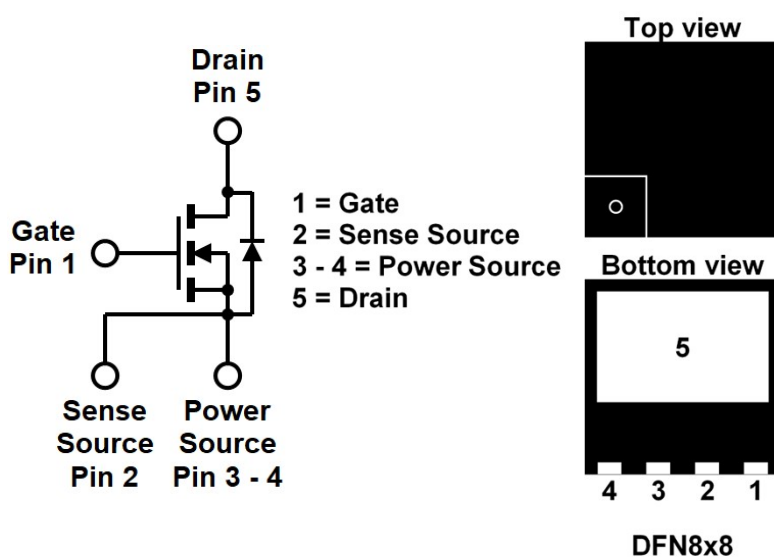
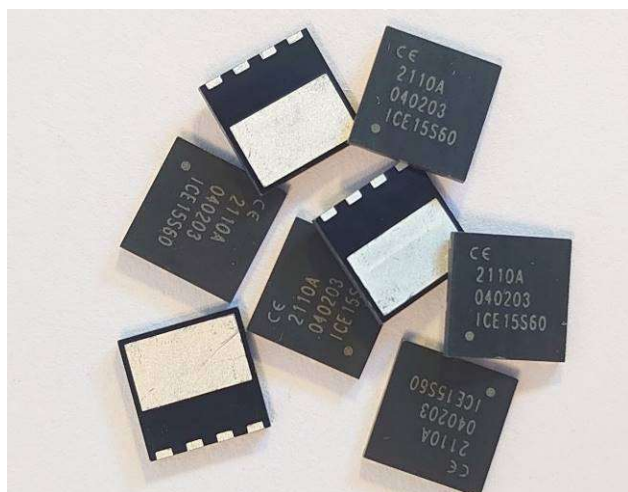
* 製造サイトのID

XXXXXX =製造ロットのID

ICExX X XX =ICEMOSのデバイス製品名

X=N:GEN1, S:GEN2, T:GEN3

8. DFN8x8



DFN 8x8 Leadless Package

特長:

- 低抵抗
- 超低ゲートチャージ
- 高耐ピーク電流
- 高 dV/dt 特性
- テープ& リールパッケージ (13 inch reel)
- 3,000 個単位のリール
- Eco-Friendly, MSL-3

アプリケーション:

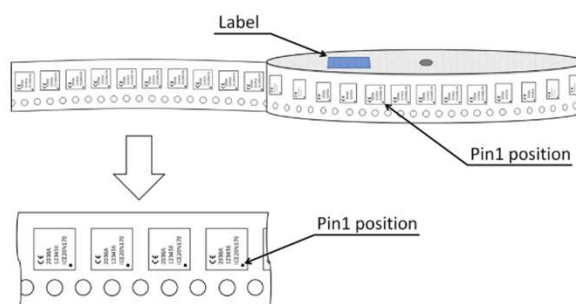
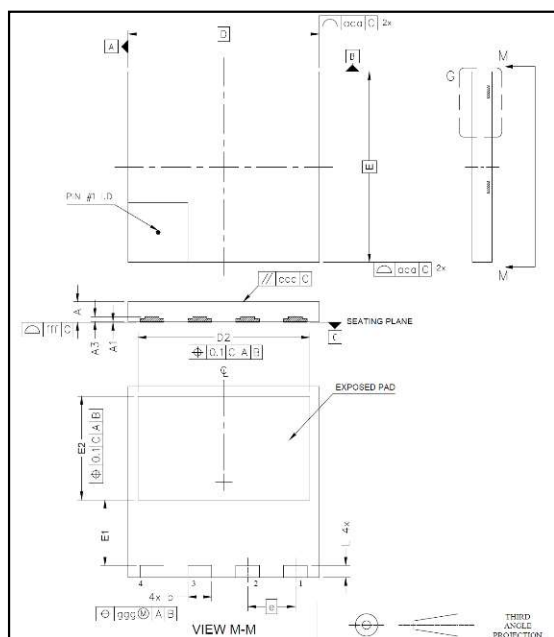
- ◆ サーバー ◆ アダプター ◆ HID ライト
- ◆ UPS ◆ 再生可能エネルギー

利点:

- ✓ 高密度のアプリケーションに最適
- ✓ 自動化生産ラインに適用しやすい
- ✓ リードレスで小型化

Part Number	GEN1	GEN2	GEN2
	ICE19N60L	ICE15S60L	ICE24S65L
Polarity	N	N	N
I_d (Max)	19A	15A	24A
$V(BR)_{DSS}(Min)$	600V	600V	650V
$R_{ds(on)}$ (Typical)	0.20 Ω	0.165 Ω	0.128 Ω
Q_g (Typical)	59nC	30nC	34nC
FOM ($\Omega \times nC$)	11.8	5.0	4.4

GEN1は2021年Q3, GEN2はQ4にリリース予定。



SYMBOL	MIN	MAX	NOTES
A	0.75	0.95	1.0 DIMENSIONING & TOLERANCING CONFIRM TO ASME Y14.5M-1994.
A1	0.00	0.05	2.0 ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. ANGLES ARE IN DEGREES.
A3	0.10	0.30	
b	0.90	1.10	3.0 DIMENSION b APPLIES TO METALLIZED TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN 0.90mm AND 1.10mm FROM TERMINAL TIP.
D	7.90	8.10	4.0 DIMENSIONS DO NOT INCLUDE BURRS OR MOLD FLASH.
F	7.90	8.10	
D2	7.10	7.30	
E1	2.65	2.85	5.0 COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED HEAT SLUG AS WELL AS THE TERMINAL.
E2	4.25	4.45	
e		2.00 DSC	6.0 RADIUS ON TERMINAL IS OPTIONAL.
L	0.40	0.60	
aaa		0.10	
bbb		0.05	
ccc		0.05	
ddd		0.05	



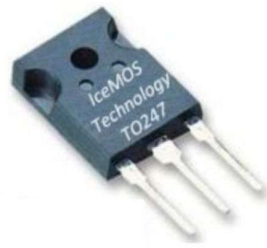
9. パッケージの情報



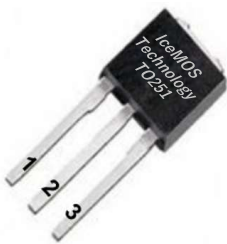
TO220 
Lead Free



TO220FP 
Full Pak Lead Free



TO247 
Lead Free



IPAK 
TO251 Lead Free



I2PAK 
TO262 Lead Free



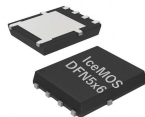
D2PAK
TO263-2L
(MSL3)



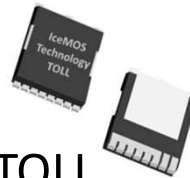
DPAK
TO252
(MSL3)



DFN8x8
(MSL3)



DFN5x6
(MSL3)



TOLL
(MSL3)

リードレス パッケージ 出荷形態

Package Type	Packing	MOQ
DFN 5x6	Tape & Reel	3,000 pcs
DFN 8x8	Tape & Reel	3,000 pcs
TOLL 8	Tape & Reel	2,000 cps

リードタイプ パッケージ 出荷形態

Package Type	Packing	MOQ
TO-220	Tubes	50pcs
TO-220 Fullpak	Tubes	50pcs
TO-247	Tubes	30pcs
TO-263 (D2pak)	Tape & Reel	800pcs

パッケージ:

- ✓ RoHS 指令準拠 (EU)2015/863
- ✓ 鉛フリー (Pb free) product. (一部表面実装タイプ除く)
- ✓ ハロゲンフリー
- ✓ 環境配慮されたモールド樹脂使用

弊社のPb Freeの定義は製品の内部、外部ともにPb不使用を指します。

この文書の内容については予告なく変更になることがあります。重要事項、免責条項については最後のページをお読みください。

Applications Guide Rev.8



～製品のお取り扱いについて～

1. 半田温度
フロー、リフロー: 260°CMax 浸漬10秒まで 2回
手半田 : 380°CMax 浸漬 3秒まで 1回
2. Shelf Lifeガイドライン
パッケージ製品5年、ウエハー製品3年
3. 急激な温度変化を避け、
温度5～35°C、湿度20～75%RHで保管して下さい。
TO220, TO220FP, TO247のモイスチャーセンシティブレベルは
MSL1となります。
TO-263-2L(D2PAK)やDFN8x8、DFN5x6はMSL3となります。
4. 腐食や塩化、荷重負荷、直射日光は製品を劣化させる原因
となるため、これらを避けて保管して下さい。
5. 静電気(ESD)によるダメージを防ぐため、保管は耐ESD
対応の包装、また取り扱いには充分気を付けて、
ジグ、装置、ベンチなどに抵抗を介したアースを取って、
放電を避けて下さい。
6. 弊社製品はRoHS, REACH を順守しております。また一切の
紛争地帯からの鉱物は使用しておりません。

製品に関するお問い合わせ先:

アイスモスジャパンセールス: 日高 文香 fumikakuramae@icemostech.com

重要事項に関する注意事項

本文書に掲載されている内容は、本文書が発行された時点のものであり、最新の仕様は弊社ウェブサイトに記載されておりますデータシートをご確認下さい。弊社が本文書に記載した製品または仕様書は予告なしに変更することがあります。弊社の仕様書が示す最大定格、動作電源電圧、熱特性、実装条件、使用環境など弊社保証範囲内でご使用下さい。

免責条項:

本文書はアイスモス・テクノロジー・リミテッド製品を実装するアプリケーションのヒントとして提供しているもので、製品のコンディションやファンクションやパフォーマンスを保証するものではありません。したがって、すべての情報の使用に起因する損害や、第三者の知的財産権、その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。弊社製品は品質および信頼性の向上には努めておりますが、半導体製品はある確率で不具合が発生したり、使用条件によって誤作動を起こしたりする場合がありますので、お客様の責任において安全な設計に配慮されるなど検証をお願いします。